

检测报告

样品信息			
品名	集成电路	生产单位	TI
规格	CSD25404Q3	批号	19+
质量等级	工业级	数量	30
编号	WT-进-4408	工程型号	/
使用单位		委托日期	20210809
检验信息			
检测依据	<input checked="" type="checkbox"/> 用户委托书或合同 <input type="checkbox"/> EEE <input type="checkbox"/> 其他（质保方案）_____		
执行标准	PEM-INST-001 Instructions for Plastic Encapsulated Microcircuit (PEM) GJB548B-2005 微电子器件试验方法和程序		
检验类型	<input checked="" type="checkbox"/> 筛选 <input type="checkbox"/> 考核 <input type="checkbox"/> 超期复验 <input type="checkbox"/> 到货检验		
检测结果	合格数：30 只，不合格数：0 只，不合格率：0%		
检测结论	合格		
评价和说明	-----		

检测工序表

序号	检测项目	条件	检测数量	合格数	不合格数
1	声扫	PEM-INST-0011 5.3.3	30	30	0
备注					

以下为空白

